(54) COLOR PICTURE TUBE U (11) Kokai No. 52-137261 (43) 1 977 (21) Appl. No. 51-53167

(22) 5.12.1976

(71) TOKYO SHIBAURA DENKI K.K.

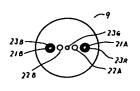
(72) SHIGEO TAKENAKA(1)

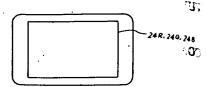
(52) JPC: 99F120.2;99A17;97(5)L119

(51) Int. Cl². H01J29/48,H01J29/50,H04N9/29

PURPOSE: To obtain a color picture tube unit of high effectiveness raising convergence grade and lessening vertical deflection distortion by providing first and second control elements made of highly magnetic material.

CONSTITUTION: The first control elements 21A, 21B made of magnetic material of high permeability render deflection sensitivity of the side beam 23R, 23B lower than that of the central beam 23 in reference to the horizontal magnetic field of the deflection unit and make deflection sensitivity of the beam 23G larger than that of beam 23R, 23B in reference to the vertical magnetic field. By designing the control element properly, horizontal and vertical discrepancy between the raster 24G of the central beam and the raster 24R, 24B of the side beam can be eliminated simultaneously. Thus a picture tube of high effectiveness, having a high convergence grade and small vertical deflection distortion is obtained.





u

23

17

53

.22

.71

72

(54) GAS DISCHARGE PANEL

(11) Kokai No. 52-137262 (43) 11.16.1977 (21) Appl. No. 51-54737

(22) 5.12.1976

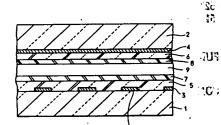
(71) FUJITSU K.K. (72) TSUTAE SHINODA(3)

(52) JPC: 99G5

(51) Int. Cl². H01J17/48,H01J11/02

PURPOSE: To lower the operation voltage and ensure stable operation over a long period of time by forming the part that is directly in contact with the gas discharge space of hexaboride of alkaline-earth metals and rare earth elements.

CONSTITUTION: Electrodes 3, 4 are formed on the surface of glass substrates 1, 2 which are facing each other, and covered with dielectric layers 5, 6 such as low melting point glass. Next, protecting layers 7, 8 are formed thereon and a discharge gas such as neon is sealed in the space thus formed to make a gas discharge panel. In this structure, protecting layers 7, 8 which are in direct contact with the gas discharge space are formed of at least one of hexaboride of alkaline-earth metals and rare earth elements i.e. (Ba, Sr, Ce)B₆, (Sr, Ce)B₆ etc.. The materials are mixed in a specified proportion, shaped by compression, sintered in vacuum at $1000^{\circ} \sim 1500^{\circ}$ C and evaporated on dielectric layers 5, 6 to a thickness of $100 \text{ Å} \sim 1\mu\text{m}$. Thus, the electron radiation coefficient and ion impulse resistivity are made larger.



(54) PREPARATION OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) Kokai No. 52-137263 (43) 11.16.1977 (21) Appl. No. 51-54735

(22) 5.12.1976

(71) FUJITSU K.K. (72) KENJI TANAKA(2)

(52) JPC: 99(5)B12;99(5)E2

(51) Int. Cl². H01L21/225

PURPOSE: To permit a PSG film to grow on the rear surface of a semiconductor substrate and make phosphorus diffuse in the rear surface alone by heat treatment, whereby minute defects are made to concentrate on the rear surface so that no defects are allowed to exist on the surface.

constitution: A number of semiconductor substrates are arranged in a reaction furnace with their surfaces turned up. PSG films are made to grow on the rear surfaces by chemical vapor phase process. In this case, no PSG films are formed on the surfaces of the substrates. Phosphorus in the PSG film is made to diffuse in the rear surface alone by heat treatment. The distortion of the crystal is provided on the rear surface in this way, so that the minute defects in the vicinity of the surface of the substrate concentrate on the rear surface thereof. Consequently, the characteristics of the semiconductor device formed on the surface of the substrate are stabilized.

(9日本国特許庁

公開特許公報

(1)特許出願公開

昭52-137262

(1) Int. Cl².H 01 J 17/48H 01 J 11/02

識別記号

❸日本分類 99 G 5 庁内整理番号 7520—54 ❸公開 昭和52年(1977)11月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60ガス放電パネル

20特

顧 昭51-54737

②出 願昭51(1976)5月12日

70発 明 者 篠田傅

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

同 山下英男

川崎市中原区上小田中1015番地

富士頒株式会社内

加発 明 者 安藤倭士

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

同 梅田章三

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

の出 顧 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 玉蟲久五郎 外3名

明 細 會

1. 発明の名称 ガス放電 パネル

2.特許請求の範囲

基板上に配列した電極を誘電体盤で被優してガス放電空間から絶縁したガス放電パネルに於いて、少なくとも前紀ガス放電空間に直接接する前記電極対応部分を、アルカリ土類金属及び希土類元素の六硼化物の少なくとも 1 種で被優したことを特徴とするガス放電パネル。

3.発明の詳細な説明

本発明はガス放電パネル、特に基板上に配列した電機を誘電体層で被獲してガス放電空間から絶縁したガス放電パネルに関するものである。

ネオン等の放電ガスを封入したガス放電空間に 対面して、低齢点ガラス等の誘電体層を被覆した 電機を配置し、対向底は隣接した電極間で放電させ、その放電スポットの組合せにより表示等を行 なわせるガス放電パネルは、ブラズマ・デイスプ レイ・パネルの名称で知られている。

そこで従来は低融点ガラスの携電体層上に仕事函数が2~4 eV の MgO 、 Lot O 。 等の保護服を設けて、誘電体層が直接イオン衝撃されないようにすると共に、動作電圧の低減を図ることが提案されている。

本発明は更に動作電圧の低級が可能で、且つその製作が容易なガガ放電パネルを提供することを

特問 昭52-137262 ②

目的とするものである。以下実施例について詳細に使用する。

第1 図はガス放電パネルの要部断面図を示し、1,2 はガラス等の基板、5,4 は電極、5,6 は低触点ガラス等の誘電体層、7,8 は保護等、9 はネオン等の放電が超入したガス放電空間に接ってある。この保護層をアルカリ土類金製及であるから、この保護層をアルカリ土類金製及であるがある。アルカリ土類金融である。まり継載するものであり、アルカリ土類金融である。大明化物を用いるものである。

例えば CaB_a や LaB_a は電子管のカソード材料として用いられているものであるが、本発明に於いては、このような二元系六硼化物を単独で用いるのではなく、例えば(Ba, Sr, Ca) B_a (Sr, Ca) B_a の如くアルカリ土類金属と希土類元素との六硼化物を用いるものである。前述の六硼化物は二元系六硼化物よりも更に仕事顕数が小さく、例えば $1\sim 2$ eV である。このような低仕事函数の材料に

形成するものであり、第2 図に示すように、放電点のみに保護層 7a、8a を形成する場合は、マスク 蒸着又は全面に蒸着した後エッチングする手段を採用することができる。

4.図面の簡単な説明

・ 第1 図及び第2 図は本発明の実施例の要部断面

より保護器 7,8 を構成することにより、放電開始 電圧及び維持電圧を従来例より更に低級できると とになる。

しかし、前述の如き多元系の六硼化物は、MgO 等に比較して電気抵抗が低いものであるから、電極 5,4 間の放電点の独立性を保持する為に、その厚さを 1 μm 以下に限定する必要がある。又 100 Å 以下の厚さであると、誘電体層 5,6 をイオン衝撃から保護することができないので、保証協 7,8 の厚さを 100 Å ~ 1 μm の範囲に避定することが望ましい。

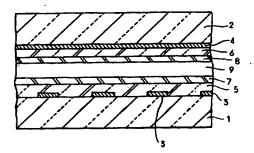
若し保護服 7,8 の厚さを厚くする必要がある場合や放電点の完全独立性を保持する必要がある場合には、第2 図に示すように、電極 3,4 間の放電点に島状に保護版 7c,8c を設けると好適である。

前述の(Ba, Sr, Ce)Be の保護層の形成手段としては、例えば CeO_2 , $BaCO_3$, $SrCO_3$, B を所定の比率で混合して圧縮成形し、それを真空中で1000~1500で程度に加熱焼成し、これを電子ビーム蒸着法等により誘電体層 4, 5 上に蒸煮して保護層を

肉である。

1,2 は基板、5,4 は軽極、5,6 は病電体層、7,8,7a,8a は保護層、9 はガス放電空間である。

特許出辦人 富士 遊 株 式 会 社 代理人弁理士 玉 盎 久五郎(外3名)



第 2 図

